### 高強度フェムト秒レーザーを用いた溶液内反応による

### 新奇炭素クラスターの生成

(首都大院・理エ<sup>1</sup>、Waterloo 大<sup>2</sup>、近畿大・理エ<sup>3</sup>)

O兒玉健<sup>1</sup>、佐藤祐旭<sup>1</sup>、城丸春夫<sup>1</sup>、Joseph Sanderson<sup>2</sup>、藤野竜也<sup>1</sup>、和田資子<sup>3</sup>、 若林知成<sup>3</sup>、阿知波洋次<sup>1</sup>

#### 【はじめに】

フェムト秒(fs)レーザーの超短パルス幅を利用した時間分解分光に加えて、高尖頭 出力(高電場強度)を利用した反応の研究は広く行われるようになってきているが[1]、 溶液内反応を対象としたものはまだそれほど多くはない[2]。最近、有機溶媒にfsレ ーザーを照射することでポリインが合成できるという報告がなされ、我々のグループ でも追試に成功した(本討論会発表 1P071)[3,4,5]。ポリインのように濃度が高くな りすぎると反応してしまい固体として取り出せないような物質も、溶液中のレーザー 誘起反応を利用することで単離することができた。

通常、フラーレンは、アーク放電法・レーザー蒸発法・燃焼法といった気相中での 反応によって合成される。これらの方法で合成され、凝縮相において安定に単離され ている空のフラーレンは、五-六員環ネットワーク構造が閉じるために必要な 12 個の 五員環が全て隣り合っていない、いわゆる、孤立五員環則(Isolated Pentagon Rule: IPR)を満たす構造を持つ。この規則を満たさないフラーレン(non-IPR フラーレン) の単離に成功した例は極めて少ない。

本研究では、安定な炭素クラスターである C<sub>70</sub>フラーレンの溶液に高強度 fs レーザーを照射することで C<sub>2</sub>解離を誘起し、新奇炭素クラスターを生成することを目的とした。C<sub>70</sub>から C<sub>2</sub>解離によって生成する C<sub>68</sub>クラスターには IPRを満たす構造が存在せず、 non-IPR 構造となる。この non-IPR フラーレンを単離し、構造を同定することを目指した。

#### 【実験方法】

fs 秒レーザーには、スペクトラフィジクス社 Tsunami(中心波長 800 nm、パルス幅 100 fs、繰り返し1 kHz)を用いた。光路長5 cm、幅1 cmの石英セルに C<sub>70</sub>溶液を入 れ、焦点距離5 cmのレンズで集光した。長さ 2-3 cmのフィラメント(fs レーザーの 自己収束によって生成する光束)が発生した。C<sub>70</sub>は高速液体クロマトグラフィーで精 製を行い、質量スペクトルにおいて他のフラーレンのピークが観測できない程度の純 度のものを用いた。トルエンは分光分析用、四塩化炭素は特級の試薬を用いた。

#### 【結果】

#### <C<sub>70</sub>トルエン濃厚溶液>

C<sub>70</sub>のトルエン飽和溶液にfs レーザーを 照射したところ(600 μJ/pulse)、すぐに黒 色の沈殿が生成し始め、2時間ほど照射を 続けたところ、照射を始めた頃のC<sub>70</sub>由来 の赤色が消え、薄い茶色の溶液部分と多量 の沈殿が得られた。図1に照射後にろ過を 行って得られたろ液と沈殿の質量スペク



**図1** C<sub>70</sub>のトルエン飽和溶液への fs レー ザー照射後のろ液と沈殿の質量スペクトル

トル(負イオンモード)を示す。

ろ液の方の質量スペクトルにおいては、質量数 840 の C<sub>70</sub>に対応する大きなピーク に加えて、C<sub>68</sub>に由来する小さなピークが見えている。一方、沈殿の方の質量スペクト ルにおいては、C<sub>68</sub>や C<sub>66</sub>に対応するピークが、親分子の C<sub>70</sub>のピークより少し弱い程度 でハッキリと見えている。

この結果は、次のように解釈された。1)  $C_{70}$ への fs レーザー照射による  $C_2$  解離に よって生成した  $C_{68}$ は non-IPR 構造であるために不安定である。よって、溶液中です ぐに凝集してしまい沈殿を生じた。2) 一方、解離を起こしていない元の  $C_{70}$ は溶液 中にとどまった。3)  $C_{66}$ や  $C_{64}$ のピークも沈殿の質量スペクトルには見られたことか ら、 $C_2$ 解離は1段で止まらず、2段3段と生じている。

<C70四塩化炭素希薄溶液>

生成した  $C_{68}$  を凝集させずに安定に取り出す ための方法として、ハロゲンによる安定化を考 え、溶媒をトルエンから四塩化炭素に変更した。 四塩化炭素に対する  $C_{70}$ の溶解度がトルエンに 比べて1桁程度低いため、比較のために  $C_{70}$ の飽 和四塩化炭素溶液とほぼ同じ濃度のトルエン溶 液を用いて fs レーザー照射実験を行った。濃度 をそろえるために  $C_{70}$ の 470 nm の吸収スペクト ルの吸光度がほぼ同じになるようにトルエン溶 液を薄めた。



**図2** fs レーザー照射後試料の写真 左から順に四塩化炭素溶液(30 分照射、2 時間 照射)、トルエン溶液(30 分照射、2 時間照射)

レーザー照射後の写真を図2に示す。トルエ ン溶液においては、濃厚溶液の時と同じく沈殿

が多量に生じた。写真では、沈殿が溶液中に分散している様子が分かる。一方、四塩 化炭素溶液においては、黒色沈殿は目視で分かるほどには生成せず、もともとの C<sub>70</sub> 由来の赤色が消えて、2時間照射後には薄い黄色になっていることが分かる。

四塩化炭素溶液においては、C<sub>68</sub>がハロゲン付加によって安定化し、凝集が防げられるとともに、π共役系が壊されたために、可視部の吸収が無くなったのではないかと考えている。

### 【参照文献】

- 1. K. Yamanouchi Science 295 (2002) 1659-1660.
- 2. D. Nishida, et al. Chem. Phys. Lett. 465 (2008) 238-140.
- 3. A. Hu, et al. Carbon 46 (2008) 1823-1825.
- 4. Sato, et al. Carbon 48 (2010) 1673-1676.
- 5. A.A. Zaidi, et al. Carbon 48 (2010) 2517-2520.

#### マトリックス中に生成した励起原子集団による放射過程の研究

(近畿大理工<sup>1</sup>・岡山大理<sup>2</sup>・岡山大自然<sup>3</sup>・岡山大極限量子研<sup>4</sup>・京都大理<sup>5</sup>)
〇若林知成<sup>1</sup>、福見 敦<sup>2</sup>、中嶋 享<sup>2</sup>、大饗千彰<sup>3</sup>、山口琢也<sup>3</sup>、湯浅一生<sup>3</sup>、谷口 敬<sup>4</sup>、
川口健太郎<sup>3</sup>、百瀬孝昌、中野逸夫<sup>3</sup>、南條 創<sup>5</sup>、笹尾 登<sup>4</sup>、吉村太彦<sup>2</sup>

【はじめに】1954 年に Dicke が理論的に提唱した超放射は[1]、いくつかの原子・分子系に おいて実験的にも確認されている。本研究では、既に報告のある一光子超放射過程を拡張し、 ニュートリノ質量分光[2]に必要とされる基礎的放射過程の原理検証実験に取り組んでいる。 具体的には、希ガス固体やフラーレンケージなどのマトリックス中に準安定励起準位をもつ 原子を高密度に単離し、光励起に伴う緩和過程の詳細を実験的に明らかにすることを目的と している。討論会では、本実験のために準備を進めている低温マトリックス分離分光実験用 装置および光学系について報告し、窒素内包フラーレンN@C60に関する実験経過と合わせて、 超放射過程検出の見通しについて議論する。

【超放射過程の理論】励起原子集団において光子放出過程がコヒーレントに発展した場合、 自然放出における加算的効果を超える光強度のパルス的な増幅が得られる[3]。その時間発展 および空間発展の詳細は特異的なパルス波形や遅延時間および放出される光子の空間分布に 反映される[4]。典型的な一光子超放射過程においてはその放射強度が励起原子数 Nの2 乗に 比例するが、その前提条件として励起原子の量子干渉性が十分長い時間保たれる必要がある。 そのため標的原子は孤立系に近い環境のもとで高密度に維持されなければならない。

【マトリックス分離分光】反応性の高い原子・分子を安定に捕捉することによって分光実験 を可能にする手法の一つにマトリックス分離法がある。希ガス固体による低温マトリックス 分離分光法は媒質と媒体の相互作用が比較的小さいことから、高い分解能による分光実験も 期待できる。われわれは固体ネオンマトリックスに捕捉した原子集団について光励起および それに続く放射過程を明らかにする研究に着手した。



図 1. 低温マトリックス分離分光装置.

図 2. Ba 原子の準位.

図1は実験装置の概念図である。高温セルから蒸発したバリウム原子はビームモニタ用質量 分析器を通過してマトリックス作製用チャンバーに入る。そこに約4Kの低温基板があり、 バリウム原子は過剰のネオンガスとともに凝縮され、固体ネオン中に単離される。0.1~2mm の厚さに成長したネオンマトリックスを試料として色素レーザーを励起光源とする励起状態 の生成と緩和に関する分光実験が可能となる。図2にバリウム原子の気相準位を示す。554nm の光吸収によって生成する<sup>1</sup>P状態から<sup>1</sup>D状態に緩和にする際に1.5 µmの近赤外光を放出 することが知られている。ネオンマトリックス中において対応する過程にどのような相違が あるかを明らかにしたうえで、超放射に必要な線幅や位相緩和の寿命などを検討する。

【窒素内包フラーレン N@C60】C60 に捕捉された窒素原子は、金属内包フラーレンにおける 金属原子とは異なり、中性原子のままケージの中心に位置すると考えられている。N 原子は 基底状態が4 重項であり、N@C60 において電子スピン共鳴吸収が観測される。その線幅は数 kHz 以下であることが ENDOR 等の実験で確認されており、凝縮相でありながらエネルギー 緩和時間のみならず位相緩和時間までも極端に長いことが明らかになっている。われわれは N@C60 の励起状態、特に N 原子の励起状態に関心をもって分光を行っている。これまでに N@C60 の生成と分離および高純度化についてその手法を確立し、現時点で 10<sup>14</sup> 個程度の N@C60 を高純度試料として調製することが可能となった。現在この高純度 N@C60 を有機溶媒 に溶かした試料を用いて紫外可視吸収スペクトルおよびレーザー誘起発光励起スペクトルの 測定を行っている。検出したい電子状態は N 原子の 2 重項 <sup>2</sup>P または <sup>2</sup>D であり、基底状態 <sup>4</sup>S からの光学遷移はスピン禁制である。こうした光学禁制が強い遷移ほど励起状態の相互作用 が小さく励起準位に長寿命および狭線幅が期待できる。孤立原子を高密度に集積できる N@C60 は超放射現象のマクロスコピックな増幅が期待される系の一つと考えられる。



図 3. N@C<sub>60</sub>のESR (溶媒  $CS_2$ ).

図 4. N@C<sub>60</sub>の吸収(溶媒トルエン).

<参考文献>

- [1] R. H. Dicke, Phys. Rev. 93, 99 (1954).
- [2] M. Yoshimura, Phys. Rev. D 75, 113007 (2007).
- [3] M. G. Benedict, A. M. Ermolaev, V. A. Malyshev, I. V. Sokolov, E. D. Trifonov, "Super-Radiance Multiatomic Coherent Emission", Taylor&Francis (1996).
- [4] L. Allen and J. H. Eberly, "Optical Resonance and Two-Level Atoms", John Wiley&Sons (1975), Dover (1986).

# イオントラップを活用した高感度・高分解能気相移動度測定システムの開発 (東邦大理) 澤西 慶彦、〇菅井俊樹

【序】

イオンの気相移動能測定は気相中のイオンの静電場下の運動を測定する測定手法で あり、高感度なイオン検出を用いることなど質量分析と関連が深い。さらに質量分析では直 接検出が不可能な構造に関する情報が得られるなど、近年質量分析との複合測定システムと してめざましい発展を遂げてきた。特に、フラーレンやクラスター、およびナノチューブな どのナノ物質、さらには生体分子などの構造測定では新規物質の発見や、構造変化などの事 象が見いだされている[1,2]。さらに、気相中のイオンとの相互作用により、キラル物質の識 別が可能になるなど、分子間相互作用を活用したより高度な測定の可能性が示されている[3]。 しかし、移動能測定では、大気圧程度の比較的高圧の気体を用いるため、10<sup>-6</sup> Torr 程度の高真 空が必要な質量分析装置と結合することは困難である。従来は、直径 0.1mm 程度の非常に小 さいイオン導出孔と10,000 l/s 程度の大容量差動排気システムが必要であり、感度や構造分解 能など様々な性能が犠牲になっていた[1]。近年この問題を解決するためにイオントラップを 活用し、イオンの損失を防ぎ検出感度の向上が実現されつつある[4]。このイオントラップは 多数の積層平行電極で構成されているため、4 重極イオントラップのような多極子イオント ラップそして Paul トラップと異なり、気相移動度測定システムに必要な静電場下の運動を効 率よく行うことが容易である[4]。実際に waters 社からはこのタイプのイオントラップを用い た世界最高水準の高感度気相移動度測定システムが市販されているが、構造分解能はあまり 高くない [4]。我々は、このシステムの特性を改善し、高い感度を維持しつつ、より高い構造 分解能を実現するため、このイオントラップを発展させたシステムを開発しつつある。今回 はこの積層型イオントラップを活用した高感度・高分解能気相移動度測定システムを構築・ 荷電微粒子を二時間以上トラップし、径時変化による荷電微粒子の形状変化や、荷電状態な どをや高感度に測定した。

#### [実験]

今回開発したイオントラップ気相移動度測定システムは、図1に示すように帯電水 滴発生システム、積層電極型イオントラップ、および高周波(RF)および移動度測定電源(LF) によって構成されている。高周波(RF)として20kHz,600Vppを、移動度測定用(LF)に10~20 V,1~100 Hzを用いた。電源帯電水滴発生システムはイオンスプレーのような金属ニードル パイプに高電圧を印加した上で飽和食塩水を導入し、エアブロアーによって噴霧するもので ある[5]。電圧と粒子径に従って帯電量が変化する[5]。生成した帯電微粒子(直径数~数百µm) は、イオントラップに導入される。イオントラップに導入後これらの微粒子は、トラップ上 部から照射される半導体レーザーを散乱し、トラップ側面からデジタルカメラなどでその位 置が測定される。気相移動度を測定するために、トラップ電極に均一電場を印加し、イオン のトラップ軸方向の長距離移動を測定する。このシステムでは、質量分析を使用しないため、 気相移動度測定が直接位置検出で きるため、容易になることが特徴で ある。さらに単一粒子の径時変化も 非破壊で長時間行うことができる。

### [結果と考察]

図 2 に示すようにイオン トラップによる帯電粒子のトラッ プと電場によるイオンの移動が観 察された。微粒子の軌跡から LF 周 波数を変化させると高周波になる ほど振幅が減少した。これらの振幅 測定から、荷電粒子の直径が20 µm, m/z が 1×10<sup>10</sup>程度であることが分 かった。トラップ寿命は二時間以上 あった。さらに、これらの振幅測定 を長時間行うことにより、図3のよ うに、振幅が生成直後から5分後ま でには急速に上昇し、さらに5分か ら20分まで緩やかに上昇した後、 30 分以降は全く変化しなくなるこ とが分かった。これは、生成直後は 水滴の蒸発が起こり、粒子サイズが 小さくなることを示している。しか し十分時間がたつと蒸発平衡に達 し粒径が変化しなくなることも分 かった。現在さらに詳細な測定が行 える多段構成で移動距離の長いシ



ステムを構築中である。今後は質量分析に接続し、分子、クラスター、ナノ物質などの構造 測定と径時変化を測定する予定である。

### 【参考文献】

- [1] P. Dugard et al., Rev. Sci. Instrum. 69, 1122 (1997).
- [2] T. Sugai et al., J. Am. Chem. Soc. 123, 6427 (2001).
- [3] P. Dwivedi et al., Anal. Chem. 78, 8200 (2006).
- [4]K. Giles, et. al., Rapid Comm. in Mass. Spec. 18, 2401 (2004).
- [5]和田雄一郎、「Paul Trapによる液滴のトラップ」平成九年度 東京工業大学 理学部物理学 科 卒業論文

# **Time-Resolved Laser Spectroscopy of Highly Photoluminescent Silica-Coated CdTe Nanocrystals**

Gabriel Sagarzazu<sup>1</sup>, Yoichi Kobayashi<sup>1</sup>, Norio Murase<sup>2</sup>, Ping Yang<sup>2</sup> and Naoto Tamai<sup>1</sup>

<sup>1</sup>School of Science and Technology, Kwansei Gakuin University, 2-1 Gakuen, Sanda, Hyogo 669-1337 Japan

<sup>2</sup>Health Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Midorigaoka, Ikeda-city, Osaka 563-8577 Japan

Semiconductor quantum dots (QDs) have received wide interest over the past decades, especially thanks to their size-dependent emission, their good photoluminescence efficiency and their superior photostability as compared to that of conventional organic fluorophores. The unique photophysical properties of these nanoparticles justify their increasing use in biophotonic applications for highly sensitive detection. In the view of providing water solubility, chemical robustness and biocompatibility, which are major requirement for bioapplications, a typical strategy consists in coating these nanocrystals (NCs) with SiO<sub>2</sub>. Nevertheless, it has been observed that such coatings usually lead to a decrease of the photoluminescence (PL) efficiency of the QDs.

Recently, Murase and Yang observed that CdTe NCs coated with a SiO<sub>2</sub> shell containing small CdS-like clusters (see Figure 1) show enhanced photoluminescence [1]. These hybrid NCs were synthesized from colloidally prepared CdTe NCs coated with a thin SiO<sub>2</sub> layer by sol-gel techniques. After the reflux step, which corresponds to the CdS-like clusters formation in the silica layer, a red-shift of absorption and emission spectra the accompanied by spectral narrowing is observed. The promising spectroscopic properties obtained from this new type of



Figure 1. Model of the synthesis of hybrid SiO<sub>2</sub>-coated CdTe nanocrystals. After reflux, small CdS-like clusters (~1nm or less) are present in the silica layer.

surface passivation may partly originate from the fact that the CdS-like clusters are not bound to the surface of the CdTe NCs. Therefore, a lattice constant mismatch and lattice defects in the shell due to distortion have no effect.

From these observations, time-resolved experiments have been performed in order to gain a better understanding of the photophysical mechanisms of these highly luminescent particles. Several samples have been analyzed, which correspond to different reflux conditions, i.e. to different sizes of the CdS-like clusters, and thus, to different peak positions of the absorption and PL peaks.

The luminescence decays of hybrid SiO<sub>2</sub>-coated CdTe NCs can be fitted with a biexponential function whose fast component is attributed to the exciton recombination while the slow component may originate from the surface-related emission of the NCs [2,3]. This analysis shows an increase of the intensity average lifetime with the size of the clusters. The variations of the fluorescence decay is comparable to that observed in studies on type II CdTe/CdS or CdTe/CdSe core/shell NCs [3,4]. We thus believe that the probability function of electrons may extend outside the CdTe cores in the presence of CdS-like clusters. This interpretation also justifies the spectral red-shift with the formation of the clusters corresponding to a lower quantum confinement in the NC.



Figure 2. Schematic of biexciton Auger recombination. The nonradiative recombination energy of an electron-hole pair is tranfered to a third carrier.

Subsequently, we examined the effect of the CdS-like clusters biexciton on Auger recombination. As represented in Figure 2, biexciton Auger recombination is a three-particle process where the energy of an electron-hole recombination is non-radiatively transferred to a third carrier (electron or hole). Even though Auger processes, which are mediated bv Coulomb electron-electron interactions, are greatly reduced in bulk semiconductors, its efficiency dramatically increase in QDs. Auger effect is known to be responsible of autoionization of semiconductor NCs, inducing luminescence intermittency (blinking) in single-NC studies. For an assembly of fluorophores,

Auger auto-ionization directly results in a decrease of the total luminescence intensity. We examined the carrier population dynamics by femtosecond transient spectroscopy. At low excitation intensities, the dynamics of biexciton Auger recombination closely follows a bi-exponential law. The slow component of the fitting function corresponds to the linear relaxation rate while the biexciton recombination is observable at short time scales ( $\Delta t \approx 10$  ps).

Transient absorption spectra of SiO<sub>2</sub>-coated CdTe NCs were examined as a function of the intensity. For each sample, a global analysis of several datasets corresponding to low excitation intensities shows an increase of the Auger recombination lifetime with the size of the CdS-like clusters. Such conclusion is in good agreement with the results obtained from the fluorescence decay experiments. While the lengthening of the intensity average lifetime may be caused by an extension of the probability function of electrons outside the CdTe cores, the presence of CdS-like clusters also results in less efficient Auger processes in the QDs, reducing the blinking behavior of these particles and enhancing their fluorescence at a macroscopic scale. Such a conclusion may be an important interpretation of the improvement of the PL efficiency observed in hybrid SiO<sub>2</sub>-coated CdTe nanocrystals.

#### References

[1] N. Murase, P. Yang, *Small* **2009**, *5*, 800-803.

[2] P. Yang, N. Murase, Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 1258-1265.

[3] Q. Zeng, X. Kong, Y. Sun, Y. Zhang, L. Tu, J. Zhao, H. Zhang, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 8587-8593.

[4] P. T. K. Chin, C. M. de Donega, S. S. van Bavel, S. C. J. Meskers, N. A. J. M. Sommerdijk, R. A. J. Janssen, *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 14880-14886.

### アゾベンゼンパラジウム錯体の光異性化挙動

(東工大・総理工) 〇平出 智大, Han Mina, 原 正彦

【序】フォトクロミック化合物は、異なる波長をもつ光照射によって分子量が変わることなく吸 収スペクトルの異なる 2 つの状態間を可逆的に異性化する化合物であり、光記録材料や光スイッ チなどへの応用が期待されている。その中でも、アゾベンゼンは UV 光照射によってトランス体 からシス体へ異性化し、Vis 光照射あるいは熱によりシス体からトランス体へ異性化し、さらに、 化学修飾が容易であることから特に注目を集めている。一般的に溶液中でアゾベンゼンはほとん ど蛍光を示さないが<sup>1</sup>、アゾベンゼン分子を配位子とするパラジウム錯体を形成する場合、弱いな がらも蛍光を示すことが報告されている。他にも、光照射波長により可逆的に構造変化を示すア ゾベンゼンを配位子とする金属錯体を形成すると、新しい光学物性や現象が期待できる。しかし、 現在報告されているパラジウム錯体の多くはオルトメタレーション型配位であり、N:→M 型配位 に関する報告例は非常に少ないのが現状である<sup>2.3</sup>。また、アゾベンゼンのシス体はトランス体に 比べて熱力学的に不安定であるため、一般的に数分から数時間で熱戻り反応が生じる。そこで、 本研究では、オルト位にバルクな置換基を導入することでシス体の寿命が長いアゾベンゼン誘導 体を合成し<sup>4</sup>、さらに、それを配位子とする N:→M 型配位を持つアゾベンゼンパラジウム錯体の 合成を行い、溶液中における異性化挙動について調査した<sup>5</sup>。

【実験】アゾベンゼン誘導体(EtOC6)およびそのパラジウム錯体(EtOC6-Pd)を合成し、<sup>1</sup>H-NMR、 <sup>13</sup>C-NMR、元素分析、FAB-MS 測定により同定を行った。また、X 線結晶構造解析により構造を 決定した(図 1)。

合成した EtOC6-Pd が溶液中において、UV 光(365 nm)を照射することでトランス体からシス体 へ光異性化する様子を UV-Vis 吸収スペクトルと<sup>1</sup>H-NMR を用いて観測し、暗室室温で放置するこ とでシス体からトランス体へ熱戻りする様子を<sup>1</sup>H-NMR により観測した。また、EtOC6-Pd に UV 光と Vis 光(436 nm)を交互照射することにより繰り返しトランス/シス異性化する様子を UV-Vis 吸 収スペクトルと<sup>1</sup>H-NMR を用いて観測した。さらに、EtOC6-Pd の溶液中における安定性を<sup>1</sup>H-NMR を用いて調べた。







図1 アゾベンゼン誘導体(EtOC6)およびそのパラジウム錯体(EtOC6-Pd)の分子構造 (X-線構造解析:資源化学研究所 田邊真先生) 【結果と考察】X 線結晶構造解析により EtOC6-PdはN:→M型錯体であり、アゾベン ゼン部位の2つのフェニル基がほぼ90°ねじ れた構造であることが分かった。これは、 N:→M型配位を持つこと、アゾ基のオルト位 にバルクな置換基を導入したことによる立 体障害のためと考えられる。

EtOC6-PdはUV 光照射によりπ-π<sup>\*</sup>遷移由来 の 350 nm 付近の吸収バンドが減少し、 <sup>1</sup>H-NMR スペクトルの変化よりトランス体 からシス体へ光異性化することが分かった。 また、暗室室温においてシス体からトランス 体へ十分に異性化するにはおよそ2日間要す ることが <sup>1</sup>H-NMR スペクトルより分かった。 さらに、UV/Vis 光交互照射により 350 nm

付近の吸収が図2のように変化することから 繰り返しトランス/シス異性化することが明 らかになった。また、EtOC6-Pd 溶液を放置 するとligandのEtOC6が徐々に解離すること が<sup>1</sup>H-NMR スペクトルより確認できた(図3)。 本報告では、EtOC6-Pd の溶液中における異 性化挙動について UV-Vis 吸収スペクトルと <sup>1</sup>H-NMR を用いて観測した結果について述べ る。



【参考文献】

- 1. Y. Watatsuki, P. A. Grutsch, M. Santhanam and C. Kutal, J. Am. Chem. Soc., 1985, 107, 8153.
- L. P. Wu, Y. Suenaga, T. K. Sowa, M. Maekawa, K. Furuichi and M. Munakata, *Inorg. Chim. Acta.*, 1996, 248, 147.
- 3. S. Park, O. N. Kadkin, J. G. Tae and M. G. Choi, Inorg. Chim. Acta., 2008, 361, 3063.
- 4. N. J. Bunce, G. Ferguson, C. L. Forber and G. J. Stachnyk, J. Org. Chem., 1987, 52, 394.
- 5. M. Han, T. Hirade and M. Hara, New J. Chem., 2010, DOI:10.1039/C0NJ00345J.

# 液体ビーム法を用いた電解質水溶液表面におけるイオンの存在状態と 異種イオンの効果の解明

(東大院・総合)〇平沼 洋次郎, 鹿庭 圭将, 東海林 真, 宮島 謙, 真船 文隆

【序】 対流圏大気中では、エアロゾル粒子である海塩粒子と、気相分子とが反応し、Cl<sub>2</sub> が放出 されることが報告されている。電解質水溶液の表面には溶質イオンは存在しないため、その反応 は粒子内部で進行すると考えられてきた。近年になって溶質イオンの持つ分極率を考慮した理論 計算に基づいて、溶質イオンによっては水溶液表面にも存在し、表面領域において反応が進行す るという考えが提案された。この反応過程を解明するためには、水溶液表面における溶質イオン の存在状態の理解が重要であり、理論計算および実験の両面から研究が進められている。理論計 算では、水溶液表面におけるハロゲン化ナトリウムに関して、F<sup>-</sup>は水溶液表面にはほとんど存在 せず、Cl<sup>-</sup>は内部と同程度に表面に存在し、Br<sup>-</sup>や I<sup>-</sup>は表面に過剰に存在するという報告がされて いる。つまり、水溶液に複数のイオンが存在する場合、分極率の大きいイオンが優先して水溶液 表面に分布することが示されている。

さらに、I「の水溶液表面における電子状態についても理論計算が行われており、I「は水溶液中 において放出される電子が周りの溶媒に溶媒和された状態に遷移する CTTS バンド(Charge Transfer To Solvent)を持つが、水溶液表面最外層では CTTS バンドが赤方遷移するという結果が示 されている<sup>1)</sup>。本研究では、水溶液表面における溶媒和構造を直接観測するために、液体ビーム 法とレーザー光を NaI 水溶液の CTTS バンドに共鳴させる光イオン化法を組み合わせて、ハロゲ ン化ナトリウム水溶液表面から 1 nm の領域におけるイオンの存在状態を実験によって解明する ことを目的とした。

【実験】実験装置の概略を図 1 に示す。液体ビームは、真空中を流れる連続液体流である。白金アパーチャーを用いた直径 20 µmの穴をもつノズルから、液体クロマトグラフ用のポンプを用いて液体を流すと、液体がビーム状に放出される。液体ビームは表面積が小さいため、蒸発する分子数を少なく抑えることができ、真空容器中の圧力を 10<sup>-6</sup> Torr 程度に保つことができる。この液体ビームに対して真空中でNal 水溶液を導入し、レーザーを照射した。



結合エネルギーが同じであることを示し、I「の電子は1光子を吸収することで溶媒和電子となり、 もう1光子吸収することで電子が気相中に放出されるという2光子イオン化が起こることを明ら かにした<sup>2)</sup>。電子の平均自由行程が約1nmであることから、気相中に放出された電子は水溶液表 面1nm領域におけるI「の電子である。我々は、照射レーザー波長依存性を測定することで、表 面1nm領域のI「の吸収スペクトルを得た。さらに、電子が放出されると液体内は正に帯電し、 クーロン反発を受けて正イオンが放出される。この観測される正イオン強度の照射レーザー波長 依存性に関しても測定を行った。

【結果と考察】 図2 は NaI の濃度がそれぞれ(a) 0.5 M、(b) 1.0 M、(c) 1.5 M、(d) 2.0 M のときに

観測された電子の信号強度を、照射レーザーの 波長に対してプロットしたもの(フォトエミッ ションスペクトル)である。点線は Nal 水溶液の バルクの吸収スペクトルである。いずれの濃度 においても 225 nm 付近を中心として信号強度 が強くなっている。Nal 水溶液のバルクの吸収 スペクトルも 225 nm 付近に強い吸収帯である CTTS バンドがあることから、表面領域1nm以 内のバルクの CTTS バンド由来であると考えら れる。次に、長波長側を見ると、(a) 0.5 M にお いては、Nal 水溶液のバルクの吸収スペクトルと ほぼ一致しているが、(b) 1.0 M、(c) 1.5 M、(d) 2.0 M と濃度が高くなるに伴って、長波長側にピ ークをもつようになることがわかる。この電子 は他のグループの研究結果を考慮すると、表面 最外層に存在する I⁻に由来するといえる。つま り、I<sup>-</sup>は表面領域 1 nm 以内においてバルク寄り にも表面最外層にも存在し、濃度を上げるにつ れて最外層に存在する割合は高くなることが明 らかになった。

図 3 (a) は NaI の濃度がそれぞれ(a) 0.5 M、 (b) 1.5 M のときに観測された正イオンの信号強 度を、照射レーザーの波長に対してプロットし たものである。0.5 M の NaI の傾向は、図 2 (a) NaI 0.5 M のフォトエミッションスペクトルの傾向 とほぼ一致していることが分かる。一方、NaI 1.5 M の傾向は、図 2 (c) NaI 1.5 M のフォトエミ



210 220 230 240 250 260 270 210 **220 230 240 250 250 2700 280** 220 230 240 250 波長 / nm

図 2 Nal 水溶液の濃度 (a) 0.5 M (b) 1.0 M (c) 1.5 M (d) 2.0 M における電子信号強度の照射レーザー波 長依存性



210 220 230 240 250 260 270 210 **220 230 240 250 260 270** 波長 / nm 図 3 Nal 水溶液の濃度 (a) 0.5 M (b) 1.5 M におけ る正イオン信号強度の照射レーザー波長依存性





吸収が観測されず違いが見られた。正イオン放出の過程は、液体にレーザーを照射し、液体内の I<sup>-</sup>の電子が脱離することによって液体内が正に帯電し、そこでクーロン反発が生じて液体外に正 イオンが放出されるものであり、その正イオンを検出していると考えられる。イオン検出の際に は長波長側での強い正イオンの信号強度が検出されなかったことから、表面最外層には I<sup>-</sup>が存在 し、Na<sup>+</sup>は液体表面には存在していないことが明らかになった。

図4(a) は NaI 水溶液 1.5 M に対してレーザー波長(a) 224 nm、(b) 260 nm を照射した際の質量ス ペクトルである。表面最外層に存在する I<sup>-</sup>の CTTS バンドに共鳴する長波長側の(b) 260 nm では H<sub>2</sub>O のみが付いたクラスターが多く検出されている一方、バルクに存在する I<sup>-</sup>の CTTS バンドに 共鳴する短波長側の(a) 224 nm を照射すると、NaOH が付いたクラスターが検出されている。NaOH の生成は Na<sup>+</sup>と I<sup>-</sup>に由来すると考えられる。以上の結果からも、Na<sup>+</sup>は液体表面には存在せず内部 に存在していることが明らかになった。

【文献】 1) P. Jungwirth, D. J. Tobias, J. Phys. Chem. B 2002, 106, 6361.

2) A. T. Shreve, T. A. Yen, D. M. Neumark, Chem. Phys. Lett. 2010, 493, 216.

220 230 240 250 2